МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау

Отчёт о выполнении лабораторной работы №3.4.1

Измерение магнитной восприимчивости диа- и пара- магнетиков

Автор: Сенокосов Арсений Олегович Б02-012

Долгопрудный 1 декабря 2021 г.

1 Введение

Цель работы: измерение магнитной восприимчивости диа- и пара- магнетиков.

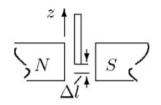
В работе используются: электромагнит, весы, милливеберметр, регулируемый источник постоянного тока, образцы диа- и парамагнетиков.

2 Теоретические сведения

Магнитная восприимчивость тел может быть определена методом измерения сил, которые действуют на тела в магнитном поле. Существуют два классических метода таких измерений: метод Фарадея и метод Гюи. В методе Фарадея исследуемые образцы, имеющие форму маленьких шариков, помещаются в область сильно неоднородного магнитного поля и измеряется сила, действующая на образец. При этом для расчёта магнитной восприимчивости необходимо знать величину градиента магнитного поля в месте расположения образца. В методе Гюи используется тонкий и длинный стержень, один из концов которого помещают в зазор электромагнита (обычно в область однородного поля), а другой конец — вне зазора, где величиной магнитного поля можно пренебречь. Закон изменения поля — от максимального до нулевого — в этом случае несуществен.

Найдём выражение для магнитной силы, действующей на такой образец (рис. 1). Пусть площадь образца равна s, его магнитная проницаемость – μ , а поле в зазоре равно B.

Воспользуемся для расчёта энергетическими соображениями. Магнитная сила может быть вычислена как производная от магнитной энергии по перемещению. Из теории известно, что эту производную следует брать со знаком минус, когда образец находится в поле постоянного магнита, или со знаком плюс, как в нашем случае, когда поле в зазоре создаётся электромагнитом, ток I в обмотках которого поддерживается постоянным.



При смещении образца на расстояние Δl вниз магнитная сила, действующая на него, равна

 $F = \left(\frac{\Delta W_m}{\Delta l}\right)_I, \tag{1}$ где ΔW_m – изменение магнитной энергии системы при постоянном токе в обмотке электромаг-

нита и, следовательно, при постоянной величине магнитного поля в зазоре. Магнитная энергия рассчитывается по формуле

$$W_m = \frac{1}{2} \int HBdV = \frac{1}{2\mu_0} \int \frac{B^2}{\mu} dV,$$
 (2)

где интеграл распространён на всё пространство. При смещении образца магнитная энергия меняется только в области зазора (в объёме площади s и высоты Δl), а около верхнего конца стержня остаётся неизменной, поскольку магнитного поля там практически нет. Принимая поле внутри стержня равным измеренному нами полю в зазоре B, получим

$$\Delta W_m = \frac{1}{2\mu_0} \frac{B^2}{\mu} s \Delta l - \frac{1}{2\mu_0} B^2 s \Delta l = -\frac{\chi}{2\mu_0 \mu} B^2 s \Delta l.$$
 (3)

Следовательно, на образец действует сила

$$F = -\frac{\chi}{2\mu_0 \mu} B^2 s. \tag{4}$$

Знак силы, действующей на образец, зависит от знака χ : образцы из парамагнитных материалов ($\chi>0$) втягиваются в зазор электромагнита, а диамагнитные образцы ($\chi<0$) выталкиваются из него.

Пренебрегая отличием μ от единицы, получаем окончательно расчётную формулу в виде

$$F = -\frac{\chi B^2 s}{2\mu_0}.\tag{5}$$

Измерив силу, действующую на образец в магнитном поле B, можно рассчитать магнитную восприимчивость образца.

3 Экспериментальная установка

Магнитное поле с максимальной индукцией $\simeq 1$ Т создаётся в зазоре электромагнита, питаемого постоянным током. Диаметр полюсов существенно превосходит ширину зазора, поэтому поле в средней части зазора достаточно однородно. Величина тока, проходящего через обмотки электромагнита, задаётся регулируемым источником питания GPR и измеряется амперметром , встроенным в источник питания. Градуировка электромагнита (связь между индукцией магнитного поля B в зазоре электромагнита и силой тока I в его обмотках) производится при помощи милливеберметра.

При измерениях образцы поочерёдно подвешиваются к весам так, что один конец образца оказывается в зазоре электромагнита, а другой – вне зазора, где индукцией магнитного поля можно пренебречь. При помощи весов опре-

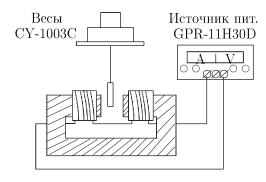


Рис. 2: Схема экспериментальной установки.

деляется перегрузка $\Delta P = F$ – сила, действующая на образец со стороны магнитного поля.

Силы, действующие на диа- и парамагнитные образцы, очень малы. Небольшие примеси ферромагнетиков (сотые доли процента железа или никеля) способны кардинально изменить результат опыта, поэтому образцы были специально отобраны.

4 Ход работы

4.1 Градуировка электромагнита

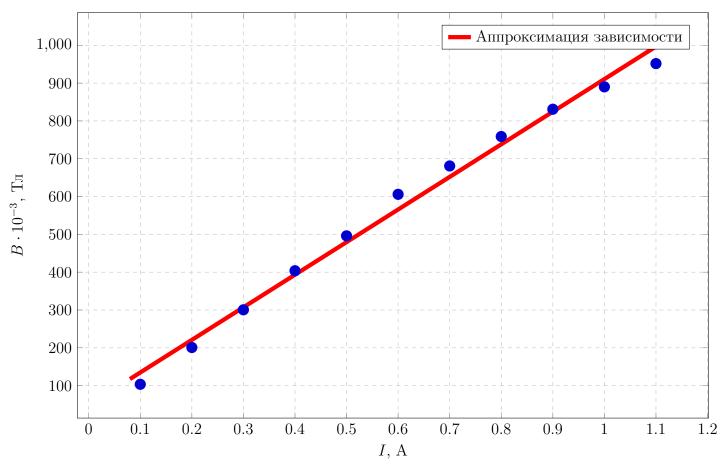
Сначала проведём градуировку магнита. Для этого используем тесламетр. С его помощью измерим значение магнитной индукции между полюсами электромагнита, изменяя ток от минимального до максимального значения с шагом в 0,1 А. Результаты измерений занесём в таблицу 1.

I, A	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1
В, мТл	103,5	200,8	300,5	403,8	496,1	605,9	680,9	758,8	830,9	890,1	951,6

Таблица 1: Результаты измерений

По полученным данным построим график зависимости B(I).

График 1 График зависимости B(I)



Аппроксимируем полученную зависимость уравнением вида y=kx+b при помощи программы OriginPro 2021. Результат аппроксимации также нанесём на график. В итоге получаем следующие результаты:

$$k = (862 \pm 27) \; rac{ ext{MT} \pi}{ ext{A}},$$
 $b = (48.4 \pm 18.2) \; ext{мТ} \pi.$

4.2 Измерение сил, действующих на образцы в магнитном поле

При пулевом токе через электромагнит подвесим к весам один из образцов так, чтобы он не касался наконечников электромагнита. Обнулим показания весов, чтобы измерять непосредственно перегрузки $\Delta P = F$ – силы, действующей на образец при различных токах в обмотках электромагнита.

Установим минимальное из выбранных при калибровке магнита значение тока A_{min} и проведём измерение перегрузки. Повторим измерения $\Delta P = f(I)$ для значений тока в диапазоне от A_{min} до A_{max} . Также проведём серию измерений, уменьшая ток через магнит. Проведём такие измерения для различных образцов. Результаты измерений занесём в таблицу 2.

Al				Cu				графит			
7		7		7		×		7		\searrow	
I, A	$\Delta P, \mu H$	I, A	$\Delta P, \mu H$	I, A	$\Delta P, \mu H$						
0,1	9,8	0,1	9,8	0,1	-9,8	0,1	-9,8	0,1	88,3	0,1	176,6
0,2	29,4	0,2	29,4	0,2	-19,6	0,2	-29,4	0,2	343,4	0,2	470,9
0,3	58,9	0,3	68,7	0,3	-39,2	0,3	-29,4	0,3	676,9	0,3	794,6
0,4	107,9	0,4	117,7	0,4	-58,9	0,4	-58,9	0,4	941,8	0,4	1020,2
0,5	166,8	0,5	186,4	0,5	-88,3	0,5	-88,3	0,5	1226,3	0,5	1412,6
0,6	235,4	0,6	235,4	0,6	-107,9	0,6	-107,9	0,6	1481,3	0,6	1697,1
0,7	313,9	0,7	284,5	0,7	-147,2	0,7	-147,2	0,7	1834,5	0,7	1952,2
0,8	382,6	0,8	412,0	0,8	-176,6	0,8	-186,4	0,8	2050,3	0,8	2197,4
0,9	470,9	0,9	510,1	0,9	-215,8	0,9	-235,4	0,9	2344,6	0,9	2403,5
1,0	549,4	1,0	569,0	1,0	-264,9	1,0	-274,7	1,0	2511,4	1,0	2599,7
1,1	647,5	1,1	647,5	1,1	-304,1	1,1	-304,1	1,1	2737,0	1,1	2737,0

Таблица 2: Результаты измерений

Также построим графики зависимостей $|\Delta P| = f(B^2)$. Для этого переведём I в B по градуировочным данным согласно таблице 1. Данные, полученные после обработки занесём в таблицу 3.

Al				Cu				графит			
7		¥		7		7		7		7	
B^2 , Тл ²	$\Delta P, \mu H$	B^2 , Тл ²	$\Delta P, \mu H$	B^2 , Тл ²	$\Delta P, \mu H$	B^2 , Тл ²	$\Delta P, \mu H$	B^2 , Тл ²	$\Delta P, \mu H$	B^2 , Тл ²	$\Delta P, \mu H$
0,011	9,8	0,011	9,8	0,011	-9,8	0,011	-9,8	0,011	88,3	0,011	176,6
0,040	29,4	0,040	29,4	0,040	-19,6	0,040	-29,4	0,040	343,4	0,040	470,9
0,090	58,9	0,090	68,7	0,090	-39,2	0,090	-29,4	0,090	676,9	0,090	794,6
0,163	107,9	0,163	117,7	0,163	-58,9	0,163	-58,9	0,163	941,8	0,163	1020,2
0,246	166,8	0,246	186,4	0,246	-88,3	0,246	-88,3	0,246	1226,3	0,246	1412,6
0,367	235,4	0,367	235,4	0,367	-107,9	0,367	-107,9	0,367	1481,3	0,367	1697,1
0,464	313,9	0,464	284,5	0,464	-147,2	0,464	-147,2	0,464	1834,5	0,464	1952,2
0,576	382,6	0,576	412,0	0,576	-176,6	0,576	-186,4	0,576	2050,3	0,576	2197,4
0,690	470,9	0,690	510,1	0,690	-215,8	0,690	-235,4	0,690	2344,6	0,690	2403,5
0,792	549,4	0,792	569,0	0,792	-264,9	0,792	-274,7	0,792	2511,4	0,792	2599,7
0,906	647,5	0,906	647,5	0,906	-304,1	0,906	-304,1	0,906	2737,0	0,906	2737,0

Таблица 3: Данные для графиков

По этим данным построим графики зависимостей $\Delta P(B^2)$ для различных исследуемых образцов.

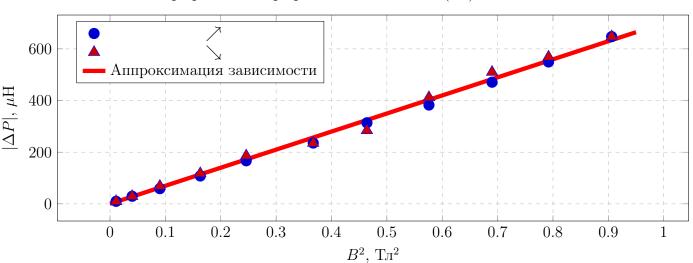


График 2.1 График зависимости $\Delta P(B^2)$ для алюминия

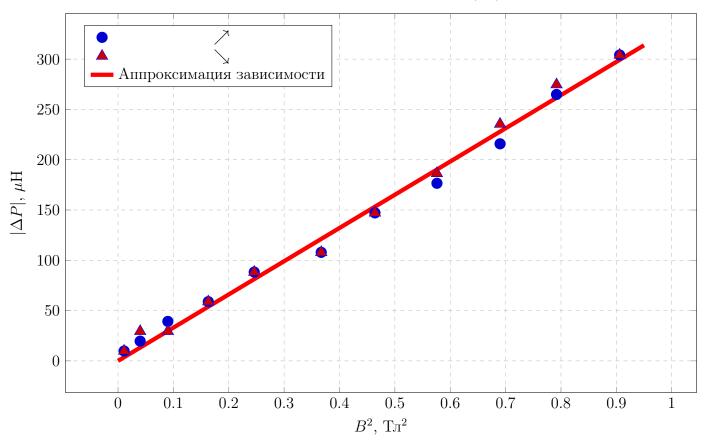
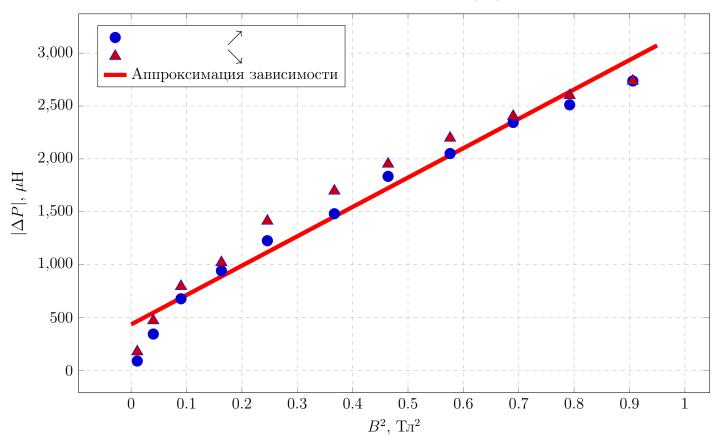


График 2.3 График зависимости $\Delta P(B^2)$ для графита



Полученные графики аппроксимируем зависимости вида y=kx (для графита – y=kx+b)

при помощи программы OriginLab 2021. Результаты аппроксимации занесём в таблицу 4.

Al		Cu		графит		
$k, \mu {\rm H}/{\rm T} \pi^2 $		$k, \mu \mathrm{H}/\mathrm{T} \pi^2$	-330	$k, \mu \mathrm{H}/\mathrm{T} \pi^2$	2778	
$\sigma_k, \mu \mathrm{H}/\mathrm{T} \pi^2$	23	$\sigma_k, \mu \mathrm{H}/\mathrm{T} \pi^2$	19	$\sigma_k, \mu \mathrm{H}/\mathrm{T} \pi^2$	385	

Таблица 4: Результаты аппроксимации зависимостей

4.3 Расчёт величины χ

Согласно формуле (5), вычислим коэффициент χ для каждого образца. Из этой формулы следует, что

$$k = \frac{\chi s}{2\mu_0}. (6)$$

Отсюда

$$\chi = \frac{2\mu_0 k}{s} \tag{7}$$

где s — площадь поперечного сечения исследуемых образцов. В нашем случае $s=(0.78\pm0.02)$ см 2 для всех образцов.

Проводя вычисления, записываем итоговые результаты вычислений в таблицу 5.

образец	Al	Cu	Графит
$\chi \cdot 10^{-5}$	2,24	-1,06	8,89
$\sigma_{\chi} \cdot 10^{-5}$	0,19	0,15	1,23

Таблица 5: Итоги

5 Обсуждение результатов и выводы

В ходе данной работы была измерена магнитная восприимчивость диа- и пара- магнетиков. Были исследованы образцы алюминия, меди и графита. Для алюминия и меди табличные значения магнитной восприимчивости равны $\chi_{Al}^t = 2,3\cdot 10^{-5}$ и $\chi_{Cu}^t = -1,0\cdot 10^{-5}$ соответственно. Полученные экспериментально данные совпадают с табличными в пределах погрешностей. Исходя из этого можно сказать, что алюминий является парамагнетиком ($\chi > 0$), а медь в свою очередь – диамагнетиком ($\chi < 0$).

Результаты эксперимента для графика не столь однозначны. Несмотря на то, что графит должен демонстрировать диамагнетизм, в нашем опыте он обладает парамагнитными свойствами. Это могло произойти из-за того, что исследуемый образец имел недостаточную длину и не мог полностью оказаться между двух обкладок электромагнита. Вследствие этого могли возникнуть некоторые неточности в ходи измерения истинного поведения образца в магнитном поле. Кроме того, о неточности опытов также говорит нарушение линейности графика зависимости $|\Delta P|(B^2)$. Поэтому полученные данные нельзя рассматривать как настоящие характеристика материала.

Таким образом, описанный выше метод измерения магнитной проницаемости материалов является рабочим и позволяет с хорошей точность определить эту величину для различных исследуемых образцов.